Search Notes

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/647,575	CHANG, YUAN	
Examiner	Art Unit	
Jack Chiang	2642	

	SEARCHED				
Class	Subclass	Date '	Examiner		
379	452	8/7/2005	X		
	439				
	446				
7	455				
224	929	47	17		
	·				
			·		

INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
		_		

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)		
	DATE	EXMR
		:
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
·		
•		